



УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

Булевар краља Александра 73, 11000 Београд, Србија

Тел. 011/324-8464, Факс: 011/324-8681

КОМИСИЈИ ЗА СТУДИЈЕ II СТЕПЕНА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ

Комисија за студије II степена, Електротехничког факултета у Београду, на својој седници одржаној 30.8.2016. године именовало нас је у Комисију за преглед и оцену мастер рада дипл. инж. Вука Томића под насловом „Употреба MOSFET компонената као детектора високих доза јонизујућег зрачења“. Након прегледа материјала Комисија подноси следећи

ИЗВЕШТАЈ

1. Биографски подаци кандидата

Вук Томић је рођен 20.08.1991. године у Београду. Трећу београдску гимназију је завршио 2010. године са одличним успехом. Електротехнички факултет у Београду уписао је 2010. године, на одсеку за Енергетику. Дипломирао је у септембру 2015. године са просечном оценом на испитима 7,37, на дипломском 10. Мастер студије на Електротехничком факултету у Београду је уписао новембра 2015. на Модулу за биомедицински и еколошки инжењеринг. Положио је све испите са просечном оценом 9,60.

2. Опис мастер рада

Мастер рад обухвата 33 стране, са укупно 27 слика, 1 табелом и 21 референцом. Рад садржи увод, 4 поглавља и закључак (укупно 6 поглавља) и списак коришћене литературе, списак табела, списак слика и списак скраћеница.

Прво поглавље представља увод у коме су описани предмет и циљ рада.

У другом поглављу описани су механизми интеракције електромагнетног зрачења са материјалом које су од значаја за овај рад.

У трећем поглављу су описане MOSFET компоненте као и утицај јонизујућег зрачења на њих.

У четвртном поглављу описан је експериментални поступак, мерна опрема и процедуре излагања компонената икс и гама зрачењу.

У петом поглављу су приказани резултати и дата је дискусија о добијеним резултатима.

Шесто поглавље представља закључак у оквиру кога су резимирани резултати рада.

3. Анализа рада са кључним резултатима

Мастер рад дипл. инж. Вука Томића обрађује проблематику употребе MOSFET компонената за детекцију високих доза јонизујућег зрачења. Током експеримента, узорци су били изложени икс и гама зрачењу. Поделом у више група, узорци су подвргнути различитим дозама зрачења, а такође је и опоравак компонената извршен на различитим температурама.

Три групе узорака су биле изложене гама зрачењу и примиле су дозу од 5 Gy, док је температура по групама приликом опоравка била различита.

Осам група узорака је било изложено икс и гама зрачењу, различитих опсега доза (0-1 Gy, 0-5 Gy и 0-50 Gy при гама зрачењу и 0-5 Gy при икс зрачењу).

Основни доприноси рада су:

- 1) анализа осетљивости MOSFET компонената приликом излагања гама и икс зрачењу.
- 2) одређивање зависности напона прага компоненте од примљене дозе зрачења;
- 3) поновна употреба компонената при одређеним условима током опоравка;

4. Закључак и предлог

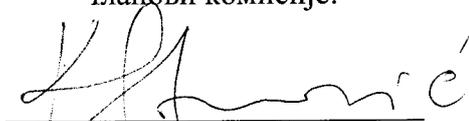
Кандидат Вук Томић је у свом мастер раду успешно анализирао употребу MOSFET компонената као детектора високих доза јонизујућег зрачења, као и предности које ове компоненте омогућавају у области пасивних дозиметара зрачења.

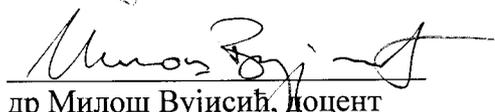
Кандидат је исказао самосталност и систематичност у своме поступку као и иновативне елементе у решавању проблематике овог рада.

На основу изложеног, Комисија предлаже Комисији за студије II степена Електротехничког факултета у Београду да рад дипл. инж. Вук Томић прихвати као мастер рад и кандидату одобри јавну усмену одбрану.

Београд, 12.12.2016. године

Чланови комисије:


др Ковиљка Станковић, доцент


др Милош Вујић, доцент


др Борис Лончар, ред. проф.
(Технолошки факултет
Универзитета у Београду)